

最後に、受賞研究の遂行にあたり、ご協力いただきました森 初果教授、上田 顕助教に深く感謝申し上げます。また、薄膜 X 線回折測定でお世話になりました物質設計評価施設 X 線測定室の矢島 健助教に厚くお礼申し上げます。

- [1] H. Akamatu *et al.*, *Nature* **1954**, 173, 168.
- [2] T. Isono *et al.*, *Nat. Commun.* **2013**, 4, 1344.
- [3] A. Ueda *et al.*, *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, 136, 12184.
- [4] H. Ebata *et al.*, *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 15732.

